



Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Joao Vitor Azevedo Marciano 743554

Lorhan Sohaky de Oliveira Duda Kondo 740951

Experimento 02 - Implementação de um meio-somador e uso de um display de 7 segmentos como dispositivo de saída

São Carlos - SP

2017

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Joao Vitor Azevedo Marciano 743554

Lorhan Sohaky de Oliveira Duda Kondo 740951

**Experimento 02 - Implementação de um meio-somador e
uso de um display de 7 segmentos como dispositivo de
saída**

Orientador: Fredy João Valente

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Departamento de Computação

Ciência da Computação

Laboratório de Circuitos Digitais

São Carlos - SP

2017

Lista de ilustrações

Lista de tabelas

Tabela 1 – Tabela verdade utilizada para chegar na expressão de cada um dos segmentos	9
---	---

Lista de quadros

Lista de abreviaturas e siglas

FPGA *Field Programmable Gate Array* - Arranjo de Portas Programáveis em Campo

List of symbols

Γ Greek letter Gamma

Λ Lambda

ζ Greek letter minuscule zeta

\in Pertains

Sumário

1	RESUMO	8
2	DESCRÍÇÃO DA EXECUÇÃO DO EXPERIMENTO	9
2.1	ETAPA 1 – Display de 7 segmentos	9
2.2	ETAPA 2 – Meio-somador 1 bit	10
2.3	ETAPA 3 – Meio-somador 4 bits	10
3	AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXPERIMENTO	11
3.1	ETAPA 1 – Display de 7 segmentos	11
3.2	ETAPA 2 – Meio-somador 1 bit	11
3.3	ETAPA 3 – Meio-somador 4 bits	11
4	ANÁLISE CRÍTICA E DISCUSSÃO	12
4.1	ETAPA 1 – Display de 7 segmentos	12
4.2	ETAPA 2 – Meio-somador 1 bit	12
4.3	ETAPA 3 – Meio-somador 4 bits	12
REFERÊNCIAS		13
APÊNDICES		14
APÊNDICE A – IMAGEM DO CIRCUITO PARA A REPRESENTAÇÃO DE UM NÚMERO DE 4 <i>BITS</i> EM UM DISPLAY DE 7 SEGMENTOS		15
APÊNDICE B – CIRCUITO DO MEIO-SOMADOR DE UM 1 <i>BIT</i>		17
APÊNDICE C – IMAGEM DO CIRCUITO DO MEIO-SOMADOR DE 4 <i>BITS</i>		19
ANEXOS		21
ANEXO A – <i>DATASHEET</i> DO COMPONENTE 7449		22

1 Resumo

O experimento tem o objetivo de entender como implementar um meio-somador e 4 bits. Para tal, dividiu-se o experimento em 3 (três) etapas para facilitar o aprendizado.

A primeira etapa é para entender como utilizar um display de 7 (sete) segmentos, como dispositivo de saída do circuito, e como implementar algo similar ao componente TTL 7449.

A segunda etapa serve para entender como implementar um meio-somador de 1 (um) *bit* utilizando somente portas NAND e a saída sendo apresentada em um display de 7 (sete) segmentos.

A terceira etapa tem o objetivo de implementar um meio-somador de 4 (quatro) *bits*, tendo a saída apresentada em dois display de 7 (sete) segmentos.

¹

¹ Para mais detalhes sobre o TTL 7449 acesse o [Apêndice A](#).

2 Descrição da execução do experimento

Para a realização deste experimento, foram utilizados o programa Quartus 13.0 SP 1 e a placa *Field Programmable Gate Array* - Arranjo de Portas Programáveis em Campo (FPGA) Cyclone II - EP2C20F484C7.

2.1 ETAPA 1 – Display de 7 segmentos

Para representar um número de 4 bits na placa, utilizou-se 4 *switch*, cada um representando um bit do número. Como um segmento do *display* poderia ser acendido em mais de um número, montou-se uma expressão lógica para cada segmento do *display*.

Tabela 1 – Tabela verdade utilizada para chegar na expressão de cada um dos segmentos

A (SW[4])	B (SW[3])	C (SW[2])	D (SW[1])	Saída em base decimal
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9

Para o segmento 0 montou-se a expressão

$$A'.B'.C'.D + A'.B.C'.D'$$

para o segmento 1 montou-se a expressão

$$A'.B.C'.D + A'.B.C.D'$$

para o segmento 2 montou-se a expressão

$$A'.B'.C.D'$$

para o segmento 3 montou-se a expressão

$$A'.B.C'D' + A'.B'.C'.D + A'.B.C.D$$

para o segmento 4 montou-se a expressão

$$A'.D + A'.B.C' + B'.C'.D$$

para o segmento 5 montou-se a expressão

$$A'.B'.D + A'.C.D + A'.B'.C$$

para o segmento 6 montou-se a expressão

$$A'.B'.C' + A'.B.C.D$$

Com tais expressões, montamos o circuito conforme o [Apêndice A](#).

Depois foram realizadas simulações e execução do circuito na placa FPGA.

2.2 ETAPA 2 – Meio-somador 1 bit

2.3 ETAPA 3 – Meio-somador 4 bits

3 Avaliação dos resultados do experimento

3.1 ETAPA 1 – Display de 7 segmentos

Verificou-se, para todos os casos de entrada, que o valor previsto pela tabela-verdade como saída era válido, demonstrando sucesso na implementação do experimento.

3.2 ETAPA 2 – Meio-somador 1 bit

3.3 ETAPA 3 – Meio-somador 4 bits

Apresentar os resultados da simulação em software e da utilização do Kit DE1 e/ou protoboard. Utilizar figuras, descrevê-las e discuti-las.

4 Análise crítica e discussão

4.1 ETAPA 1 – Display de 7 segmentos

4.2 ETAPA 2 – Meio-somador 1 bit

4.3 ETAPA 3 – Meio-somador 4 bits

Apresentar a visão do grupo sobre o experimento, apresentando pontos fáceis e de dificuldades para a realização do mesmo. Comente se os resultados obtidos representam o comportamento esperado do grupo para o circuito, fazendo relação com o conteúdo teórico.

Referências

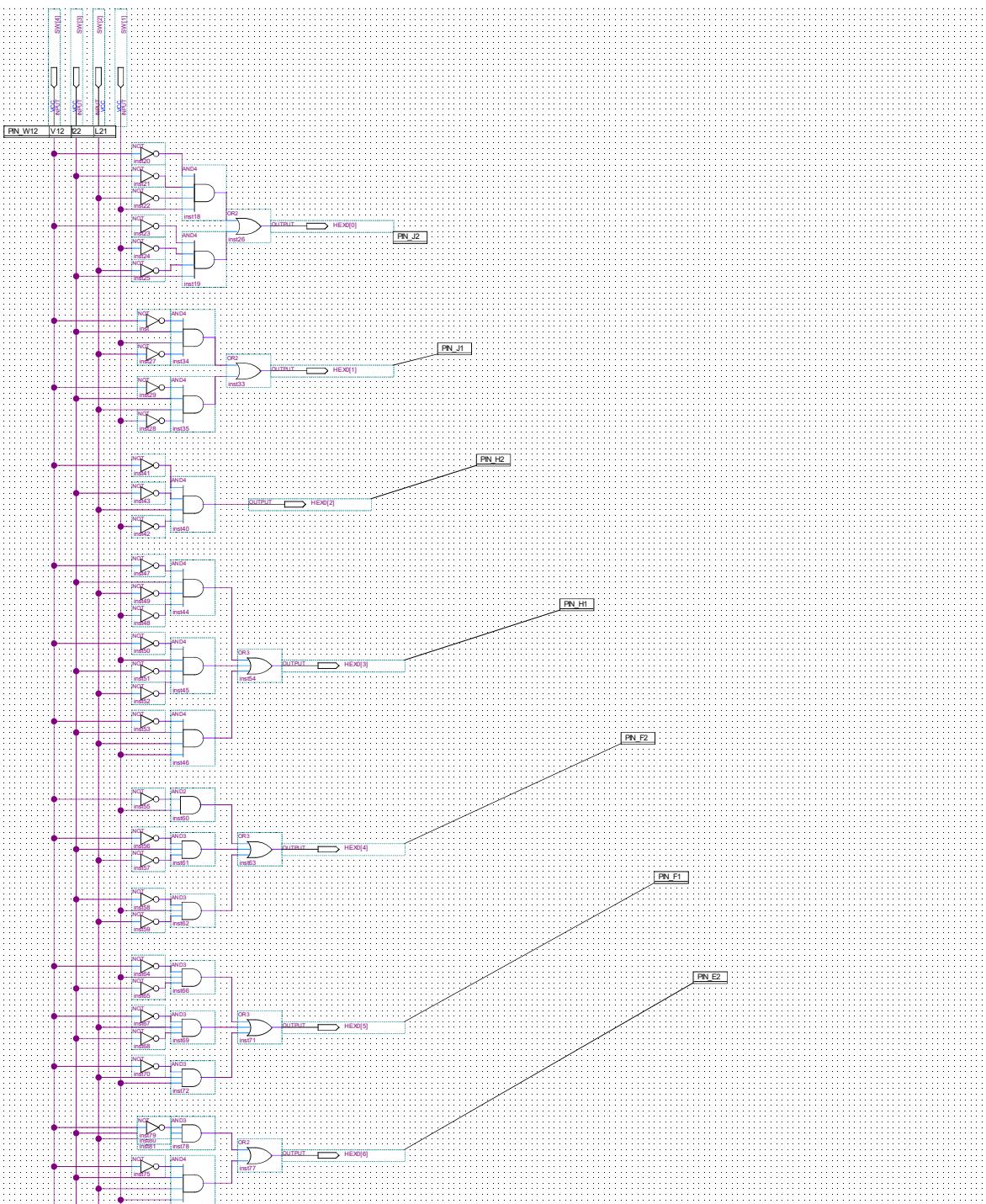
Apêndices

APÊNDICE A – Imagem do circuito para a representação de um número de 4 *bits* em um display de 7 segmentos

Date: October 16, 2017

Etapas1.bdf

Project: Etapa1

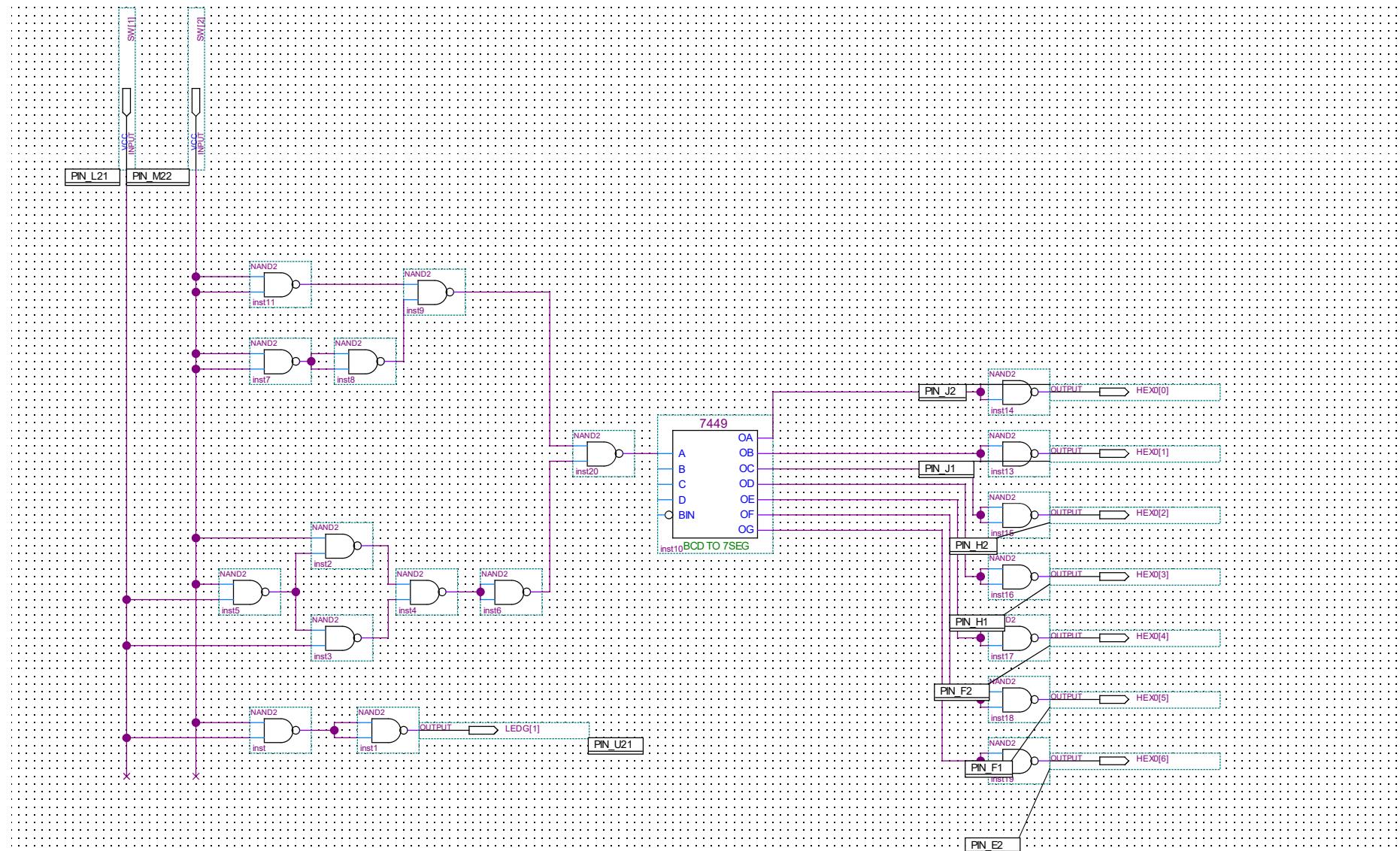


APÊNDICE B – Circuito do meio-somador de um 1 *bit*

Date: October 16, 2017

Etapa2.bdf

Project: Etapa2

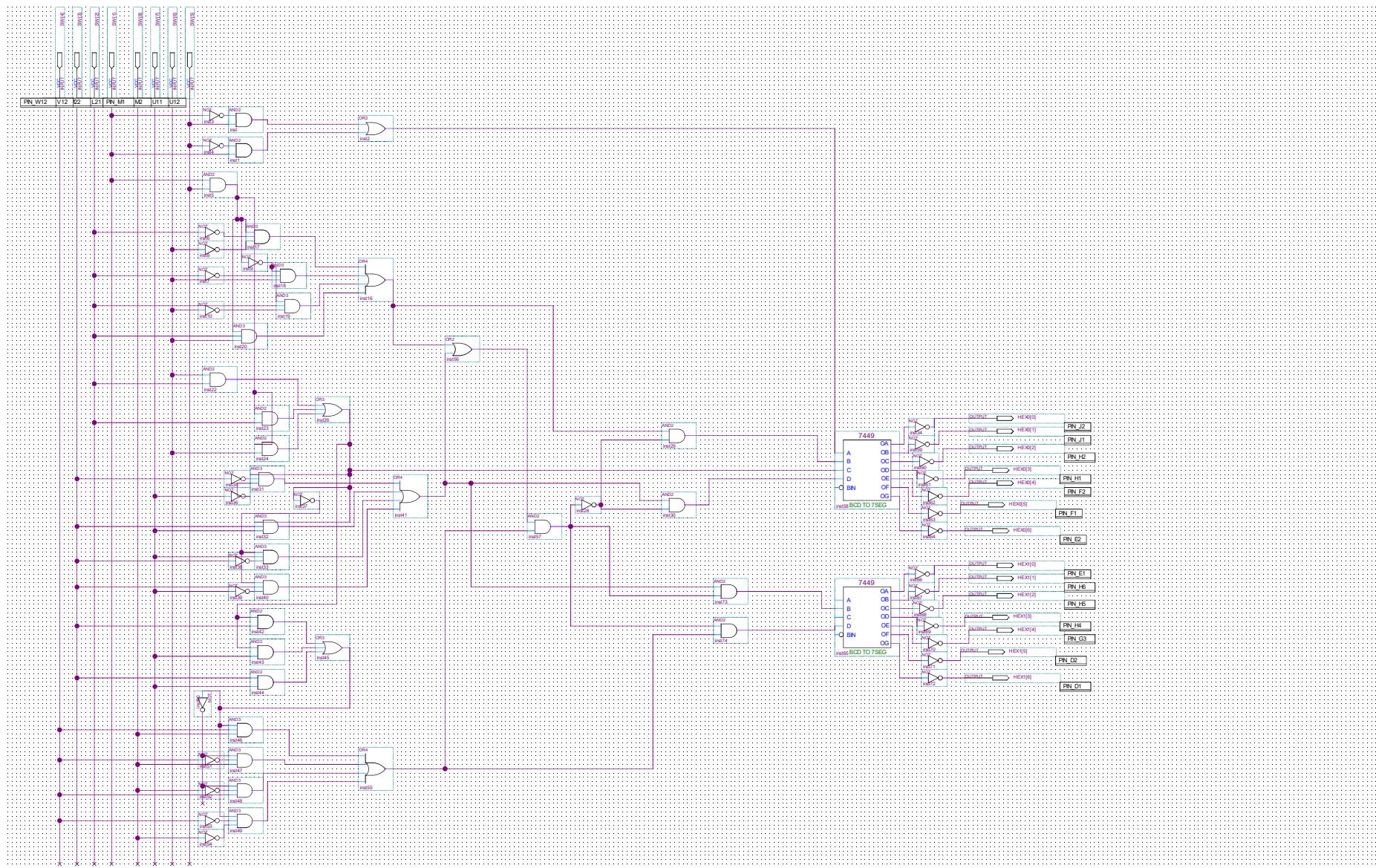


APÊNDICE C – Imagem do circuito do meio-somador de 4 *bits*

Date: October 15, 2017

MeioSomadorCompleto.bdf

Project: MeioSomadorCompleto



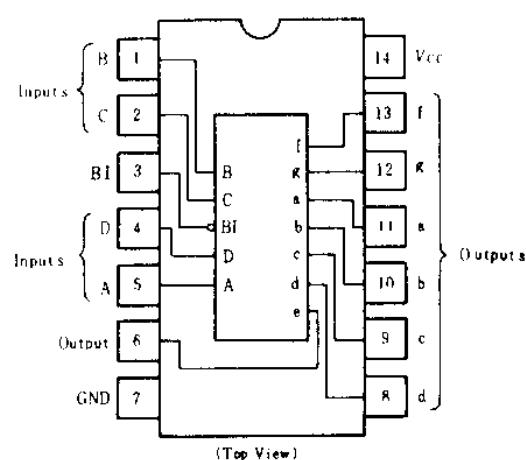
Anexos

ANEXO A – *Datasheet* do componente
7449

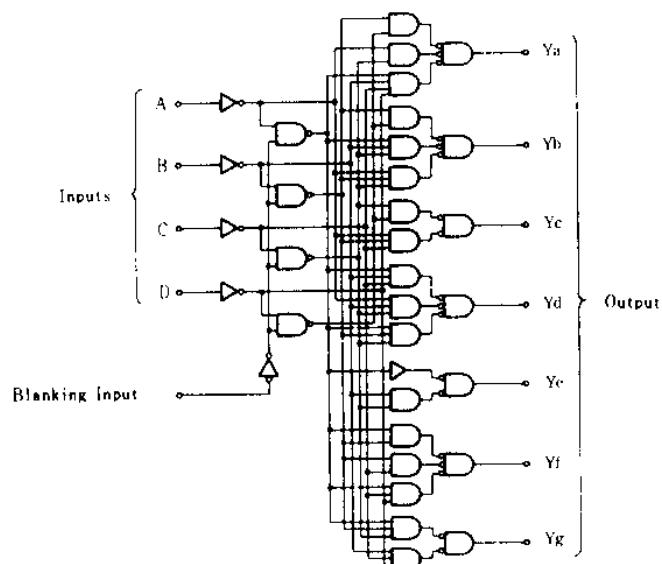
HD74LS49 • BCD-to-Seven Segment Decoder / Driver (with Open collector outputs)

The HD74LS49 features active-high outputs for driving lamp buffer. This circuit incorporates a direct blanking input. Segment identification and resultant displays are shown below. Display patterns for BCD input counts above 9 are unique symbols to authenticate input conditions. It contains an overriding blanking input (BI) which can be used to control the lamp intensity by pulsing or to inhibit the output. Inputs and outputs are entirely compatible for use with TTL or DTL logic outputs.

PIN ARRANGEMENT



BLOCK DIAGRAM



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

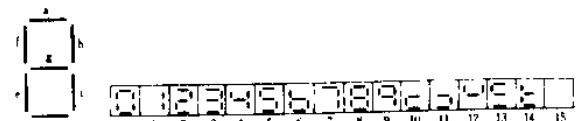
Item	Symbol	Ratings	Unit
Supply voltage	V _{CC}	7.0	V
Input voltage	V _{IN}	7.0	V
Output current (off state)	I _{O(off)}	1	mA
Operating temperature range	T _{opr}	- 20 ~ + 75	°C
Storage temperature range	T _{stg}	65 ~ + 150	°C

FUNCTION TABLE

Decimal or Function	Inputs					Outputs							Note
	D	C	B	A	BI	a	b	c	d	e	f	g	
0	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	L	
1	L	L	L	H	H	L	H	H	L	L	L	L	
2	L	L	H	L	H	H	H	L	H	H	L	H	
3	L	L	H	H	H	H	H	H	H	L	L	H	
4	L	H	L	L	H	L	H	H	L	L	H	H	
5	L	H	L	H	H	H	L	H	H	L	H	H	
6	L	H	H	L	H	L	L	H	H	H	H	H	
7	L	H	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	
8	H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	1
9	H	L	L	H	H	H	H	H	L	L	H	H	
10	H	L	H	L	H	L	L	L	H	H	L	H	
11	H	L	H	H	H	L	L	H	H	L	L	H	
12	H	H	L	L	H	L	H	L	L	L	H	H	
13	H	H	L	H	H	H	L	L	H	L	H	H	
14	H	H	H	L	H	L	L	L	H	H	H	H	
15	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	2
BI	x	x	x	x	x	L	L	L	L	L	L	L	

H; high level, L; low level, X; irrelevant

- Notes: 1. The blanking input (BI) must be open or held at a high logic level when output functions 0 through 15 are desired.
2. When a low logic level is applied directly to the blanking input (BI), all segment outputs are low regardless of the level of any other input.



ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = -20 \sim +75^\circ C$)

Item	Symbol	Test Conditions		min	typ*	max	Unit
Input voltage	V_{IH}	$V_{CC} = 4.75V, V_{IL} = 0.8V, V_{OH} = 5.5V$		2.0	—	—	V
	V_{IL}			—	—	0.8	V
Output current	I_{OH}	$V_{CC} = 4.75V, V_{IH} = 2V, V_{IL} = 0.8V, V_{OH} = 5.5V$		—	—	250	μA
Output voltage	V_{OL}	$V_{CC} = 4.75V, V_{IH} = 2V, V_{IL} = 0.8V$	$I_{OL} = 4mA$	—	—	0.4	V
			$I_{OL} = 8mA$	—	—	0.5	
Input current	I_{IH}	$V_{CC} = 5.25V, V_I = 2.7V$		—	—	20	μA
	I_{IL}	$V_{CC} = 5.25V, V_I = 0.4V$		—	—	-0.4	mA
	I_I	$V_{CC} = 5.25V, V_I = 7V$		—	—	0.1	mA
Supply current **	I_{CC}	$V_{CC} = 5.25V$		—	8	15	mA
Input clamp voltage	V_{IK}	$V_{CC} = 4.75V, I_{IN} = -18mA$		—	—	-1.5	V

* $V_{CC} = 5V, T_a = 25^\circ C$

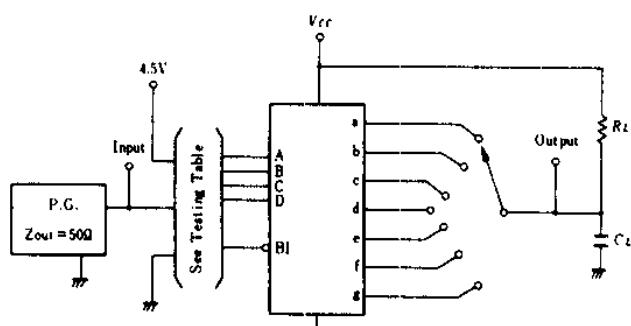
** I_{CC} is measured with all outputs open and all inputs at 4.5V.

SWITCHING CHARACTERISTICS ($V_{CC} = 5V, T_a = 25^\circ C$)

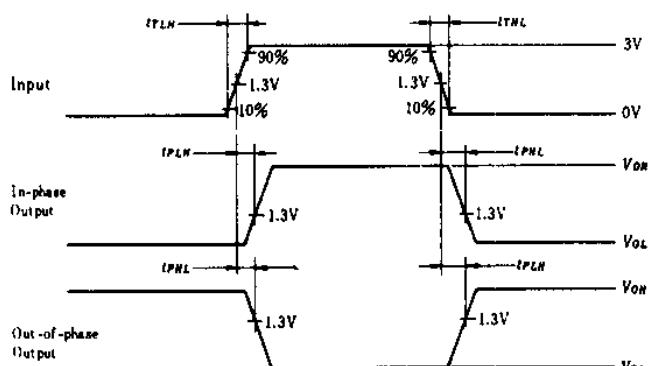
Item	Symbol	Input	Test Conditions	min	typ	max	Unit
Propagation delay time	t_{PHL}	A	$C_L = 15pF, R_L = 2k\Omega$	—	—	100	ns
	t_{PLH}			—	—	100	
	t_{PHL}	BI	$C_L = 15pF, R_L = 6k\Omega$	—	—	100	ns
	t_{PLH}			—	—	100	

TESTING METHOD

1) Test Circuit



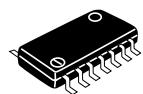
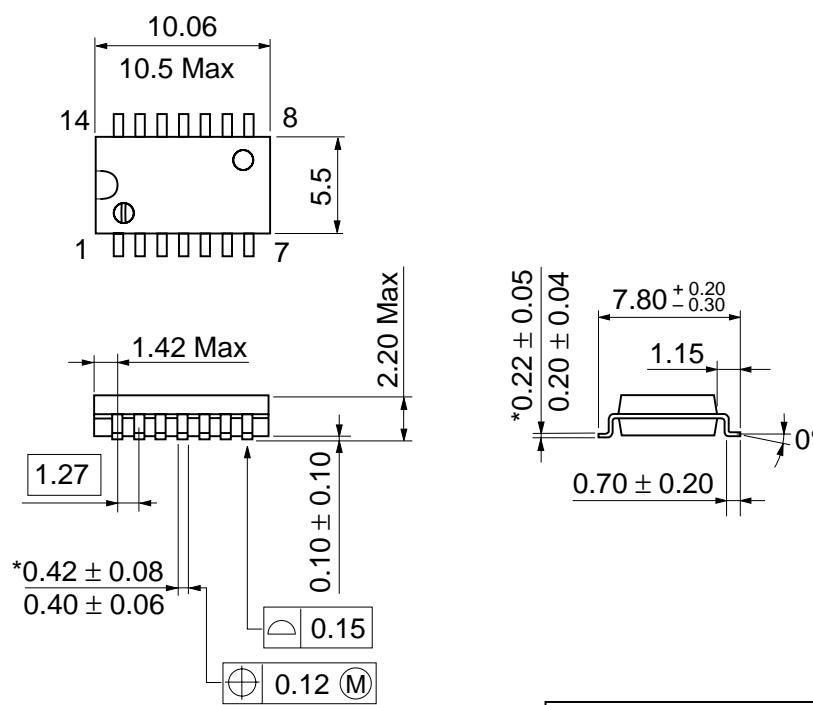
Waveform



2) Testing Table

Item	Inputs					Outputs						
	BI	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
t_{PLH}	4.5V	GND	GND	4.5V	IN	OUT	—	—	OUT	OUT	OUT	—
	4.5V	GND	GND	4.5V	IN	—	—	OUT	—	OUT	—	—
t_{PHL}	4.5V	GND	4.5V	4.5V	IN	OUT	OUT	—	OUT	OUT	OUT	OUT
	IN	GND	GND	GND	GND	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	—

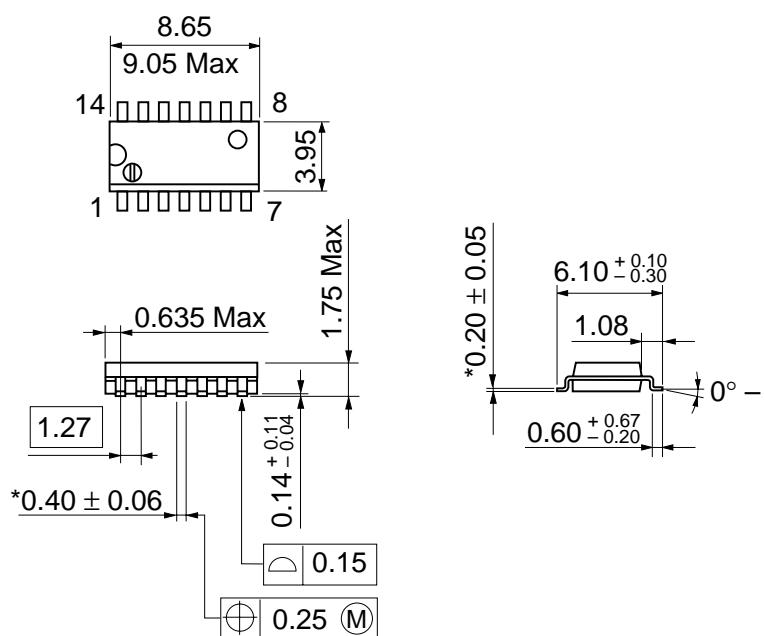
Unit: mm



*Dimension including the plating thickness
Base material dimension

Hitachi Code	FP-14DA
JEDEC	—
EIAJ	Conforms
Weight (reference value)	0.23 g

Unit: mm



*Pd plating

Hitachi Code	FP-14DN
JEDEC	Conforms
EIAJ	Conforms
Weight (reference value)	0.13 g